

Journée Thématique du réseau R&D semi-conducteurs - Effets des irradiations dans les détecteurs semi-conducteurs

ID de Contribution: 12

Type: Non spécifié

## **Radiation Effects in Low-Gain Avalanche silicon Detectors**

*jeudi 16 juin 2016 11:30 (30 minutes)*

**Orateur:** Prof. SADROSINSKI, Hartmut